オンラインイベント「ペーパークラフトで核融合炉を作ろう」を開催





令和 4 年 8 月 26 日 1 9 時より、 YouTube プレミア公開によるオンライ ンイベント「ペーパークラフトで核融 合炉を作ろう」を開催しました。 このイベントでは、核融合の仕組み共 にイータージャパンが制作したペー

パークラフトやイラストを用いながら、

核融合炉でプラズマを閉じ込める方法

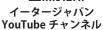
や ITER の仕組みについて解説しまし た。今回のイベントでペーパークラフ トを初めてメインとして取り上げたこ とで、SNS上で「初めて知った」「こん なのあったんだ!」といったコメント をいただくなど、イータージャパンが 広報活動用に作っているコンテンツを 知っていただける機会にもなり、ITER

Japan Web ページの「作ってみよう!ペーパークラフ ト」のページは通常時と比較し倍以上の方に訪問して いただくことができました。

YouTube プレミア公開を利用することで、視聴者と 発信者はもちろん、視聴者同士がコミュニケーション をとることができ、同じ場所で笑ったり、つっこみが 入るなど、終始、活発なチャットのやり取りが行われ 盛り上がりを見せていました。リアルタイムと終了後 のセミナー動画の視聴者を合わせて、2週間で約270 人の方にご覧いただいています(9月9日現在)。

核融合・ITERの認知度向上につながるよう、今後 もセミナーの企画・実施を進めてまいります。本件の オンラインイベントの動画は、(以下のQRコードから) イータージャパンの YouTube チャンネルにて公開さ れていますので是非ご覧ください。視聴者とのチャッ トの様子は、動画の「チャットのリプレイを表示」を クリックしていただくとご覧いただけます。







ペーパークラフトで 核融合炉を作ろう!

ITER ダイバータ赤外サーモグラフィのための 2022.11.2 加熱中タングステンの微細かつ動的な放射率変化に関する研究

量研では、日本が調達を担当する ITER ダイ バータ1) 赤外サーモグラフィの研究開発を 行っています。サーモグラフィにより高精度 な温度計測を行うには、計測温度範囲にわ たって変化するダイバータ放射率の温度特性 の理解が不可欠であるため、これまで量研で は観測波長である 1.5 μm-4.5 μm の波長範 囲を対象に 200℃から 1900℃のタングステ ン放射率の温度特性の詳細調査を実施してき ました。しかし、この先行研究からは、約 700℃から 1700℃の温度区間においてはタ ングステンの放射率は再現性がないだけでな く、温度ヒステリシスを有することが明らか になり、上記温度区間での温度計測精度要求 (10%) の実現が難しいという課題が浮き彫 りとなっていました。

今回は、この課題を克服し高精度な温度計測 を実現するため、上記のタングステン放射率 の非再現性と温度ヒステリシスの原因の調査 を行いました。ここでは、「放射率の非再現 性と温度ヒステリシスはタングステンの再結 晶過程に伴う結晶構造の変化に起因する」と いう仮説を立て、100 μm以下の高空間分解 能を有する赤外計測系を開発し、昇温中のタ ングステン放射率の空間分布の計測を行いま した。図 1 (a) は波長 4.56 µm における昇温 中のタングステン試料表面の放射率、(b) は 各温度の放射率の空間分布を示しています。

プラズマの周辺の磁力線の形状を 工夫して高温のプラズマが直接真空 容器の壁に当たらないようにした装 置。旧日本原子力研究所が発明。プラ ズマ中の不純物の減少に効果がある とともに、核融合炉では燃焼生成物 (ヘリウム)の排気を助ける。プラズ マを受けるダイバータ板、中性粒子 を遮蔽するバッフル板などが真空容 器内の下部にW字形に配置された ダイバータを W 型ダイバータとい い、IT-60 でヘリウム灰の排気や不純 物混入の抑制による長時間運転の見 通しが立つ成果が得られた。ITER に おいても同形式のダイバータが適用

0.25 (a) 昇温中のタングステン試料表面の放射率 (波長:4.56 µm)、(b) 赤外計測系によ

り撮影した各温度のタングステン表面の放射率の空間分布、(c) 昇温中タングステ 表面の放射率の空間分布((a)(b) とは異なる昇温サイクル) と高温後の SEM 像 (43 倍)、 (d) 放射率が高いエリアの SEM 像 (5000 倍)

研究と同様に 700℃から 800℃にかけて急激 に Ramp up し、1200℃から 1600℃にかけて Ramp down するまでの温度区間で大きな温度 ヒステリシスを有すること(図1(a))、またこ の温度区間において試料表面の放射率はマイク ロスケールでダイナミックに変化することが明 らかになりました(図1(b))。さらに、図1の ケースとは異なる昇温パターンとして、放射率 の Ramp down の途中(1400℃程度)で昇温 を停止した試料表面の SEM 及びレーザー顕微 鏡等による表面分析から、試料表面の放射率が 高いエリアでは厚み 20 nm 程度のマイクロ ポーラス状の構造が成長しており、放射率が低 いエリアとでは明瞭な表面構造の違いが存在す ることが明らかになりました(図1(c)(d))。こ のことから、昇温中の 700℃から 800℃にか

今回の試験からタングステンの放射率は先行 けての放射率の Ramp up はタングステン 表面上のマイクロ・ナノスケールの表面 構造変化に起因するものであること、 1200℃から 1600℃にかけての放射率の Ramp down はその構造が Annealing さ れて消滅する様子であることを世界で初 めて明らかにしました。

> このような放射率のヒステリシス、非再 現性は温度計測において不都合な事実で あるためこれまでその存在に光が当てら れることはありませんでしたが、赤外サー モグラフィによるタングステンの温度計 測における最重要課題であるといえます。 今後はこれまで得られた知見をもとに、 これまでの実験結果を説明しうる新しい 放射率モデルの開発を行い、より高精度 な温度計測を目指します。